# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-120428

(43) Date of publication of application: 22.05.1991

(51)Int.CI.

G01J 3/42

(21)Application number: 01-257689 (71)Applicant: HITACHI LTD

HITACHI INSTR ENG CO

**LTD** 

(22)Date of filing:

04.10.1989 (72)Inventor: MINAGAWA SADAO

ENOMOTO MASARU

KOJIMA MASAYA

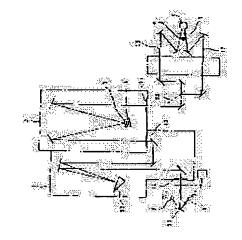
## (54) SPECTROPHOTOMETER

(57) Abstract:

PURPOSE: To correct a difference in measured value, etc., due to a difference in spectral sensitivity between two kinds of detectors by providing a computing function which makes corrections so that wavelength point data in overlapping wavelength ranges have the same value.

CONSTITUTION: White light from a light source 8 or 9 is converged on a slit 11 and dispersed by the dispersing element 12 of a spectroscope 1 to become homogeneous light through a slit 13 and the light irradiates the diffraction grating 3 or 4 of the spectroscope

2. The irradiating homogeneous light is dispersed by a diffraction grating 3 or 4, extracted through a slit 14, and branched by a



rotary mirror 15 into pieces of luminous flux 16 and 17, which are made incident on a detector 5 or 6 through the switching of a switching mirror 7. The incident homogeneous light is converted photoelectrically and inputted to a computer, which performs data processing to obtain the wavelength—to—light intensity characteristic curve. Then a means which reads and stores the error previously with unprocessed data so that measured values of the same wavelength which overlap between different detectors have the same value and an arithmetic means which corrects the error when an actual sample is measured are provided to enable proper corrections.

# 訂正有り

⑩ 日本 国 特 許 庁 (JP)

00 特許出願公開

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-120428

· ØInt CL \*

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)5月22日

G 01 J 3/42

8707-2G Z

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

分光光度計 60発明の名称

> 頭 平1-257689 204等

顧 平1(1989)10月4日 ②出

茨城県勝田市市毛882番地 株式会社日立製作所那珂工場 定雄 Щ 何発 明 者 昏

茨城県勝田市市毛882番地 日立計測エンジニアリング株 摄 73発 明者

式会社内

茨城県勝田市市毛882番地 株式会社日立製作所那珂工場 小 岛 正 也 79発 明 者

の出 頭 人

株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

日立計測エンジニアリ 包出

灰城県勝田市市毛882番地

ング株式会社

外2名 弁理士 小川 勝男 70代 理 人

1.発明の名称 分光光度計

## 2.特許請求の範囲

- 1. 試料のスペクトル特性曲線及び固定波長での 吸光度または透過率(反射率)関定に供するた めに、被長越度特性の異なる二種以上の検知器 を切換えて使用する分光光度計において、上記 異なる検知器相互間に重要する同一被長におけ る固定値が同一値になるように、生データによ つてその誤差を前もつて読みとり記憶する手段 と実際の試料の餌定の際、上記誤差分を複算に よつて補正し、分光感皮特性の異なる検知器相 互同の重叠する波長領域に関して同一値を持る ための浪算手段を設けたことを特徴とする分光 光度計.
- 2.請求項1において、前記被知器に代えて分散 飽の異なつた二種以上の分数子を使用したこと を特徴とする分光光度計。
- 3.発明の評細な説明

#### {産業上の利用分野]

本発明は分光磁度特性の異なる検知器、分数子 または、その両者の組合せを有する分光光皮計に 関し、特にその重叠する波長領域の波長点データ が同一値となるように補正する演算機能に関する。 【従来の技術】

分光器内の分散子によつて分散された単色光は、 分岐気によつて、それぞれ根準例光路(空気:数 測定物質が設定されていない状態)、試料倜光路 ↑(空気:被測定試料が設定されていない状態)に 分岐される。分岐されたそれぞれの単色光は、そ れぞれの光路を通過し、検知器に入射し、光電変 換され、御準御光路を通過した光量に対する電気 信号R、試料観光路を通過した光量に対する電気 信号Sとして取り出され、それぞれの電気信号の 比(S/R)が題定結果となるが、このS/Rの 比が常に一定になるような補正量を資貸し、この 量をコンピユータに記憶し、実際の試料期定の際 に、その記憶した祖正量を吐き出し祖正をする。 これが従来のベースライン補正法である。所謂、

## 转扇平3-120428 (2)

従来のベースライン補正法は、標準値エネルギー と試料値エネルギーの差異を空気対空気で測定し、 その差異を直接、実際の試料測定の差異として補 正してしまう方法である。

特に2種の検知器の重要する被長領域は、分光 略度特性も充分でなく、機器信号となる領域であ り、顕著に関者の検知器間でその測定値に不再現 な差異の出やすいところである。

なおこの種の装置として関連するものは、例えば、実公昭62-39299 号、及び特許第968560号等がある。

#### [発明が解決しようとする課題]

本発明の類似演算機能としては、前述した要素のベースライン補正法がある。これは標準個光路を通過するエネルギーRに対して、試料偶光路を通過するエネルギーSの比(S/R)が一定になるようにRとSの差異を検出し、この量を実試料調定の際に補正するだけである。次のような点に関し配慮が不足している。

1. 重量する波長領域で2種の検知器の路度特性

によつて補正量を決定し、具種検知器の重量する 被長領域での選定後のデータの差異を補正するよ うにしたものである。

#### (作用)

本発明は、実践料を測定した結果に基づき、補 正演算を行うため、確実に2種の検知器の分光感 度の異なることによつて発生する調定値、または 分散子の分散館の違いによる差異、そして試料の 形状、形態にようて発生する測定値の差異を補正 することができる。

#### 〔突旋例〕

第1 図は本発明を実施した分光光度計の光学系 ・ この内分光器は、2 つの分光器1と 2 をシリーズに結合した、いわゆるダブルモブスタ ロメータである。分光器1の分散子として石英額 の30 項角プリズムを、分光器2の分散子として石英額 て2 枚の四折格子3、4 を用いている。検知器部 は、近家外域のPbS5と着外・可視域用の光れか も切換えて使うための四面銀7から構成されてい が非常に低く、一方分光エネルギーが教育方向 で な句に変化することを配慮された補正法でな いこと

2. 補正量を決定する場合の空気対空気の測定を している場合と、実際に試料を測定する場合は 試料の形状、形態からくる。試料透過後の光の 検知器の受光面に入針する状況がそれぞれ異な ることを配慮した補正法でないこと。

以上1,2いずれの場合も標準優光路、試料優 光路を空気にして例定した場合を基準としている ため実試料拠定の酸の結果とその補正すべき量に 差異が生じてしまうという問題があつだ。

本発明の目的は、上記1,2の場合を配慮した 復算手法を確立し、最終的に検知器の異なり、か つ、重量する被長領域で相互期の測定データが同 一値となるようにしたものである。

#### 〔毎年を解決するための手段〕

上記目的を達成するために、補正量を空気対空気の認定結果で決定する他に、実際に多種類の試料を関定し、これに共通な実験式を確立し、これ

る

以下これらの一連の動作を述べる。まず、光澈 8または9からの白色光は、集光ミラー10によ り、第1スリント11に集光される。このように して入封した光は、分光器1の分散子12によつ て分散され、分光器1に対しては出口、分光器2 に対して入口となる入射スリット13によって単 色光となり、分光器2の回折格子3または4に、 風射される。このようにして風射された単色光は、 目折格子3または4によって分散され、射出スリ ツト14より更に鶫皮の高い単色光として取り出 され、四転数15によつて2つの光束16と17 に分岐され、その各々は検知器5または6に切換 鎖7の勿装によつて入射する。この入射した単色 光は、光電変換され時中器及びA/D変換を経て、 コンピュータ内に取り込まれ、データ基理され波 長対光強度の特性曲線、すなわちスペクトル曲線 として得られる。

2枚の回折格子3,4及び検知器5,6は、分 光光度計に要求される固定可能な数長範囲を拡大

特開平3-120428 (3)

以下、本発明の一実施例を第2図、第3図によって設明する。

第2 図実線18 は実際に認定されたスペクトル 歯線である。ちようど近赤外域と紫外・可視域と の切換波長点2。で第1 図検知器が5 から6 に切 換えられ、同時に第1 図分散子である回折格子が 3 から4 に切換えられる。この点では分光感度特 性の異なる検知器、分散館の異なる分散子の切換 が行なわれるため、第2 図実線18 で示すように、

(実験軸で決定)をつけて2次式を成立させる。

$$d'(\lambda) = d(\lambda) + (f_1(\lambda) - f_0(\lambda)) \cdot \left(1 - \frac{\lambda - \lambda_4}{\lambda_1 - \lambda_4}\right)^2$$

更にこの式を展開して

$$d'(1) = d(1) + (d_{*}(1_{d}) - d_{*}(1_{d})) + \left(1 - \frac{1 - 1_{d}}{1_{s} - 1_{d}}\right)^{d} - (4)$$

となる。この(4) 式を全のため考察してみると、もし、被長 2 ª での差異がない、すなわち d \* (2 ª) ー d \* (2 ª) = 0 ならば(4) 式の右辺は d (2) だけが残る。これは、元のスペクトル曲線そのものである。万一 2 ª での差異がある場合は、その差異に結果的に(4) 式より判るように 5 次の狙みがかけられスペクトル曲線を多次元補正されることが判る。

しかし(4) 式の近似式では第2因に示す額い実 線22のように若干凸傾向の曲線となつてしまい、 補正の行き過ぎである。そこで更に次のような近 似式によつて、風想的な係3回の実線に示す補正 後のスペクトル曲線23を得る。 相互に重叠する数長 A での 固定値が近赤外域で は d 。 ( A 4 ) , 紫外可視域では d 。 ( A 4 ) のよう に吹い盗つてしまうのである。

本発明では、この切換波及点2.4 における、題 光質の各々の差、すなわち d。(2.4) - d。(2.4) = 0 になるように翻定値を補正するものである。

以下に、その演算実施例を示す。

まず波長 λ = の測光値 α = (λ = )と 放長 λ = の題 光値 d = (λ = )を結ぶ直線 1 9 の式 f ο (λ ) を考え る。

$$f_{0}(1) = (d_{1}(2x) - d_{1}(2x)/(2x-2x) \cdot (2-2x) + d_{1}(2x) \cdots (1)$$

次に2.222のdv(la) とを結ぶ直線の式f1(l) 20は、

$$f_1(\lambda) = (d_n(\lambda_0) - d_n(\lambda_0) / (\lambda_0 - \lambda_0) \cdot (\lambda - \lambda_0)$$

$$+ d_n(\lambda_0) \qquad \cdots (2^n)$$

更に Δ 2 間の延長線の直線の式 f z(λ) 2 1 は、 f z(λ) = (d v(λ e) - d v(λ e - Δ λ) / Δ λ v (λ - λ e) + d - (2 e) - - (3)

ここで任意被長点1での補正値に4次の重み

$$d''(\lambda) = d''(\lambda) + (f_{\lambda}(\lambda) - d''(\lambda)) * \left(1 - \frac{\lambda - \lambda_{d}}{\lambda_{z} - \lambda_{d}}\right)^{0} \cdots (5)$$

(5)式は(4)式で補正後のスペクトル曲線を更に紫 外可視曲線の A A 間の延長線の直線の式 f = (1)

(3) 式を加えて更に直値に近いスペクトル曲線が 待られるようにしたものである。なお(5) 式の道 広範囲は、次の条件を講足する範囲で有効である。

1. 切換改差 (f(2))の制限

| d - (14) - d - (24) | 20.2% T

2. 集外・可視個スペクトル曲線の Δ 2 の範囲に おける勾配の制限

|d.(2.4)とd.(A.2)の間の傾斜|≥0.2%T/nm

3. 近宏外領域の補正限界被長

l<sub>s</sub>=200/|d<sub>v</sub>(2<sub>4</sub>)とd<sub>v</sub>(Δ2)の抵斜 |≥100 n m この式の200は実験値により決定したもので ある。

第4回。第5回に以上を要約したフローチャートを示す。ここで第4回は、福正係数、及び補正 意間を決定するまでの手順を示すフローチャート、

## 特間平3-120428 (4)

第5 国は第4 国に基づいて決定された補正係数と 補正範囲を反映する実調値の唇のフローチヤート である。

#### (発明の効果)

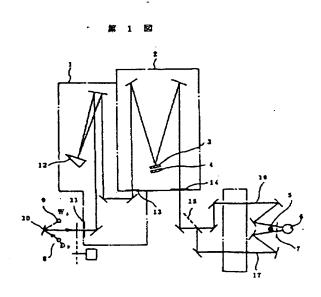
本発明は、以上説明したように、実試料額定の 結果によって、2種以上の分光峰度特性の異なっ た検知器、または分散館の異なった分散子、そし て試料の形状、形態によって発生する、紫外の可 視域と近赤外域の重量する被長点での相互の語定 値の差異を補正することができる。また実験的 な機数は、この実施例に必ずしも従う必要なく、 試料観定結果にもとづいて自由に選択できる故長 をもたらす。

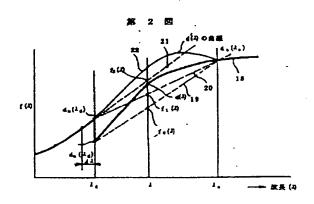
### 4.国面の簡単な説明

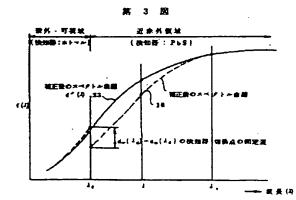
第1因は本発明を実際に実施した光学系統図、 第2因は本発明の演算基本となる演算補正前のスペクトル曲線と演算符号図、第3因は本発明実施 例と実施前のスペクトル特性曲線図、第4回,第 5回は本発明による演算実行のためのフローチャ ートである.

1 … 第 1 分光器、 2 … 第 2 分光器、 3 … 国折格子、 4 … 目折格子、 5 … 検知器 (PbS)、 6 … 検知器 (PbS)、 6 … 検知器 (光電子地倍管)、 7 … 切換ミラー、 8 … 重水 素放電管 (Dュランプ)、 W I … タングステンランプ、 1 0 … 集光ミラー、 1 1 … 入射スリント、 1 2 … 石英プリズム、 1 3 … 入射スリント、 1 4 … 出射スリント、 1 5 … 目転盤、 1 6 … 標準優光 東、 1 7 … 試料優光束、 1 8 … 補正前のスペクトル 由線、 1 9 … 1 2 2 2 0 0 d \* (1 4) を結ぶ直線 (fo(1))、 2 0 … 2 2 2 0 0 d \* (1 4) を結ぶ直線 (f 1(1))、 2 1 … Δ 2 回の延長線の 2 ペクトル、 2 3 … 完全補正後の スペクトル。

代理人 弁理士 小川勝男







## 特開手3-120428 (5)

